

出願人:山口大学 発明者:岡田 成仁 特開2020-200222 特許第7396614号

発明の名称:半導体基板及びその製造方法



利用 · 用途 · 応用分野

無料開放特許

窒化物半導体業界、LED、LD、太陽電池、電子デバイスの生産

目的 : 課題



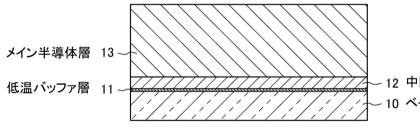
解決ポイント

GaN基板に対する需要は今後益々高まることが予想され、化学気相成長法によるGaN基板の製造に期待が寄せられている。ところが化学気相成長法の場合、製造するGaN基板に大きな反りが発生するため、基板面内の品質の均一性の要求による制約から、大口径化を図ることができないという問題がある。

化学気相成長法により半導体基板を製造する際に、反りの発生を抑制することを課題と する。 化学気相成長法により半導体基板を 製造する際に、低温バッファ層11と メイン半導体層13との間に、中間半導 体層12を設る。

その中間半導体層を形成するときの結晶成長温度を低温バッファ層を 形成するときの結晶成長温度よりも 高く、且つメイン半導体層を形成する ときの結晶成長温度よりも低くする ことにより、反りの発生を抑制すること ができる。

【メイン半導体層形成ステップ図】



- 12 中間半導体層 - 10 ベース基板

研究概要・アピールポイント

- ◆HVPE成長によって作製されたGaN基板は曲率半径が10m以下といった問題が従来あったが、本手法では基板の曲率半径を制御することを特徴とし、GaN基板の改善を可能とした。
- ◆デバイス作製において、実績のあるHVPE成長を用いた超高品質GaN基板を市場へ 送り出すことができ、大面積のGaN基板の開発が加速され市場も大きくなることが予 想される。

◆ お問合せ先 ◆

有限会社山口ティー・エル・オー TEL: 0836-22-9768 E-mail:tlojim@yamaguchi-u.ac.jp